

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent unde Reexamination	r
10/646,157	SINGH, RAJIV	
Examiner	Art Unit	
Gregory E. Webb	1751	

_	SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner				
252	7911	9/3/05	W				
433	692						
510	175,	176					
510	307						
106	3	<b>√</b>					
C69 4	001/0	ma					

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	е	Examiner
-				
	I		<u>.</u>	

(INCLUDING SEARCH S	STRATEGY	)
	DATE	EXMF
see atochment		
		:
•	<del></del> .	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- · - · · - ·	
	*** <del></del>	
<u></u>		